平成23年12月19日

都立産技研紹介 とLED照明の評価

東京都立産業技術研究センター 電子半導体技術グループ 小林丈士

http://www.iri-tokyo.jp

® が存独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 2011. All rights reserved.

-

OUTLINE

- 1 都産技研の概要
- 2 都産技研の事業方針・事業メニュー
- 3 電気・電子関連の紹介
- 4 EMC 試験
- 5 LED照明の評価

1.1 都産技研の技術支援拠点



1.2 都産技研本部のアクセス



2.1 経営方針

経営ビジョン

「時代の先を読み、技術の力で、

産業をリードする」

- 1) ニーズオリエンティドな事業運営
- 2) 戦略的な技術力強化
- 3) 事業化を見据えた技術支援



「お客様とともに歩む産技研」

© いた独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 2011. All rights reserved.

5

2.2 第2期中期計画のポイント

平成23年~27年度の事業支援の展開・強化 「技術支援から事業支援へ」

- 1) ものづくり産業の総合的支援の推進 ⇒ 高付加価値化、デザイン活用、高信頼性
- 2) イノベーションの創出・新事業創出型研究の充実 ⇒「環境」,「福祉」,「安全・安心」等大都市課題の解決に貢献
- 3)中小企業の国際競争力強化
- 4) サービス産業等への技術支援サービス拡充
- 5) ものづくりに携わる産業人材の育成
- 6)震災復興技術支援の推進

2.3 平成23年度事業メニュー一覧

ニーズオリエンティド、戦略的技術力強化、 事業化を見据えた技術支援

製品開発支援

- 〇機器利用
- ○オーダーメード開発支援
- ○高度分析開発セクター
- Oシステムデザインセクター
- 〇実証試験セクター
- ○製品開発支援ラボ

技術支援

- 〇依頼試験
- ○ブランド試験
- 〇技術相談
- 〇実地技術支援
- 〇総合支援窓口

研究開発

- ○基盤研究
- 04つの研究注力分野
- 〇共同研究
- 〇競争的外部資 金研究
- 〇首都大学東京 との連携研究

産業人材育成

- ○技術セミナー・講習会
- Oオーダーメードセミナ
- 〇実践型高度人材育成
- 〇次世代人材育成

情報発信事業

- ○製品開発情報提供
- 〇刊行物の有償配布
- 〇研究発表会、展示会、 施設公開

〇技術経営支援 〇知財戦略支援

- 〇技術審査
- 〇ブランド形成支援

産業交流事業

- 〇産学公連携
- 〇異業種交流
- 〇技術研究会
- ○東京イノベーションハブ

© 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 2011. All rights reserved.

電気・電子分野の紹介

情報・诵信

情報技術グループ

雷気・雷子

電子半導体技術グループ (電気応用、高電圧、MEMS、高周波) 多摩テクノプラザ 電子・機械グループ

光音

光音技術グループ

中小企業のICT機器開発を支援

- ◆制御システム技術 ⇒ 組込み マイコン応用による制御技術を核とした 「ものづくり」支援
 - 設計手法、制御手法、インタフェース技術、 高信頼化技術
- ◆情報通信技術 ⇒ 通信
 - コンピュータやネットワーク応用技術を 核とした「ICT」支援
 - 通信規格、コンプライアンステスト、ネット ワーク全般
- ◆信号処理技術 ⇒ マルチメディア 画像処理や統計処理などを核とした「ソフトウェア開発」支援
 - パターン認識、アルゴリズム、暗号・統計技術、熱流解析



© 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 2011. All rights reserved.

9

情報・通信

制御システム技術

FPGAによるシステム設計開発

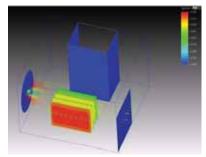




試験装置の一部

信号処理技術

ソフトウェアによる高付加価値化

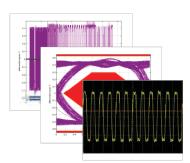


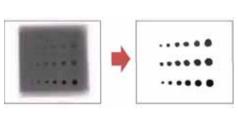
熱流解析例





試作機の設計例





画像処理による異物検出例



試験結果例

Information Communication Technology



- ICT機器の普及は目覚しく、市場の拡大は留まるところを知らない
- 特にICT機器の中心的存在である「組込みシステム機器」の傾向

- 機能の複雑・高度化	⇒信号処理技術のレベルアップ
	⇒ソフトのハード化による高速化
- インターネットに接続される傾向が強い	⇒情報通信技術のレベルアップ
	⇒ウィルス対策、暗号化など
- パソコン並みのセキュリティ対策が必須	⇒システム化技術のレベルアップ
	⇒安心・安全の実装設計など
- IPとロイヤリティによるデバイス受注販売	⇒HDLによるFPGA設計開発
	⇒テストベンチによるデバッグなど

⇒開放機器による故障解析など プ^{地方独立行政法人} 東京都立産業技術研究センター 2011. All rights reserved.

- ハードウェアの動作速度の高速化

11

電気・電子

新技術で明日を開く、 高周波·半導体技術



⇒集中定数から分布定数回路へ

★携帯電話などのGHz帯を活用した高周波技術は、車載装置 や各種のセンシング機器に応用され、小型化と共に安全・安 心を支える重要な技術分野で、GHz超機器や各種アンテナ 開発を支援。(70GHz対応のアンテナ評価室を新設)

☆半導体技術による超小型化への支援、各種センサー等、 新たなデバイス開発に挑む。(各種MEMS関連機器を設置)





クリーンルーム

電波暗室での試験

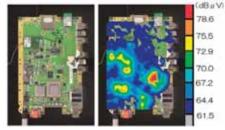
電気・電子」「ものづくり」を支える電気・電子技術

☆エレクトロニクス分野では、「ものづくり」を総合的に支援する ため、電気・電子回路の設計・試作をはじめ、製品化への各 種評価装置を配備し、EMC対策や不具合解析に至る一貫 した事業を展開。

試作 基板加工機



電波暗室(10m法)



ノイズ発生源の可視化

© 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 2011. All rights reserved.

回路基板の設計・試作

13

電気・電子

パワーエレ技術と安全性評価支援

- ☆パワーデバイスを活用した電源技術や マイコン制御など、パワーエレ技術に挑む。
- ★電気機器試験として、各種モータ、電試験 を含む高電圧試験、耐絶縁性試験等、 安全性を考慮した各種性能評価験を実施。



高電圧発生装置

☆発熱解析や故障診断など、

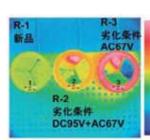
信頼性・安全性確保を支援。



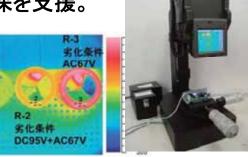
-ター特性試験



耐電圧試験機



赤外線顕微鏡による故障・発熱解析



快適な音環境を創造する。麗音 防止。普質評価。超音波技術



音響分析装置

★音響試験室として、残響室、結合残響室、無響室、半無響室を 備え、機器や装置の音響分析、騒音が発生している部位の特定 や人の心理や感性を考慮した騒音分析などで、高品質な技術支 援を行う。(家電製品・PC・防犯ブザーなどの音響・振動解析)

☆音環境の質的向上を目指す重要な技術分野で、音を利用した 機器の開発を支援。(簡易音源探査装置の開発等)







レーザー振動計

吸音率測定装置

無響室での試験

© 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 2011. All rights reserved.

15

光音

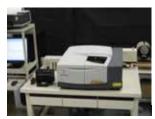
をリ―ドする照明の測光技術と光利用

- ☆LED照明等の新需要や新規格に対応した各種性能 評価測定。
- ★照明試験として、LED光源等の光束測定・分光分布測 定、LED照明等の照度・照度分布測定、配光測定等、 未来の灯りを作り出す各種性能評価験を実施。



輝度計 · 照度計

☆分光反射・透過率や赤外線放射パワーなどの光材料 や赤外線エネルギーの利用技術を幅広くサポート。

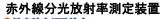




LED球形光束計



配光測定装置



分光測定システム

4.EMC技術 概要

EMC 電磁環境両立性:電子機器のノイズ問題 <u>El</u>ectro-<u>magnetic</u> <u>C</u>ompatibility

装置が正常に動作する能力や環境のことをいいます。 EMCは2つの規制があり電気製品などは製造時に対策, 評価を行うよう定められています。

- 1) EMI(電磁妨害) エミッション規格:エミッション測定 Electromagnetic Interference: 不要なノイズを出さない
- 2) EMS(電磁感受性) イミュニティ規格: イミュニティ試験 Electromagnetic Susceptibility ノイズを受けて誤動作しない

© wbr 強立行政法人 東京都立産業技術研究センター 2011. All rights reserved.

17

5 LED照明の評価

平成23年度12月8日 東京都立産業技術研究センター連携セミナー 一安全で省エネ・省資源社会の構築ー

「直管型LEDランプの性能評価」

EMC試験規格(簡易表)

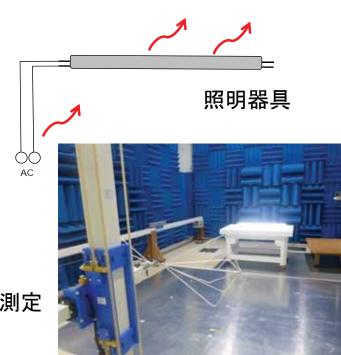
規格名	電安法		0,000012	WO 004000 0 0	
試験名	省令第1項	省令第2項	CISPRID	JIS C61000-3-2	
高調波				0	
放射エミッション			0		
雑音端子電圧	0	0	0		
雑音電力	0	0			
LLA		0	0		

	-		
©	U	東京都立産業技術研究センター	2011. All rights reserved

19

エミッション試験

- 放射電磁界
- 雑音端子電圧
- 雑音電力
- ラージループ
- 高調波

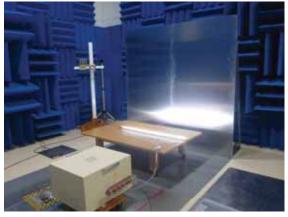


製品から放射するノイズを測定

エミッション試験

- 放射電磁界
- 雑音端子電圧
- 雑音電力
- ラージループ
- 高調波





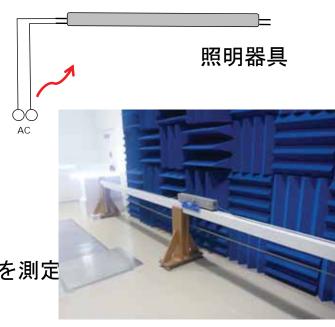
電源線を伝導するノイズを測定

© 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 2011. All rights reserved.

21

エミッション試験

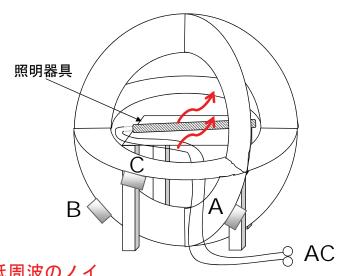
- 放射電磁界
- 雑音端子電圧
- 雑音電力
- ラージループ
- 高調波



電源線から放射するノイズを測定

エミッション試験

- 放射電磁界
- 雑音端子電圧
- 雑音電力
- ラージループ
- 高調波



製品から放射する比較的低周波のノイ

ズを測定 ※LLA (Large Loop

Antenna)

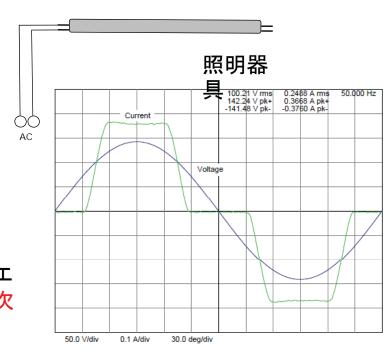
© いた独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 2011. All rights reserved.

23

エミッション試験

- 放射電磁界
- 雑音端子電圧
- 雑音電力
- ラージループ
- 高調波

消費電流波形をフーリエ変換した時の各高調波次数の電流値を測定



試験品

- ・ 蛍光管A、直管型LED B、直管型LED C の3種類を購入
- 高調波 放射エミッション 雑音端子電圧 雑音電力

について測定した。